PAT-NO:

JP362165318A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62165318 A

TITLE:

DEVICE FOR MOLECULAR BEAM CRYSTAL GROWTH

PUBN-DATE:

July 21, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAMOTO, TATSU

INT-CL (IPC): H01L021/203, H01L021/26

US-CL-CURRENT: 118/726

# ABSTRACT:

PURPOSE: To enable an excellent crystalline film with a specified thickness and composition ratio to grow by a method wherein the material in a first molecular beam source cell 2 is supplied from a second molecular beam cell 4.

CONSTITUTION: Crystalline films are grown by heating material M up to specified temperature before operating a shutter 3. Proper quantity of material M reduced moderately is grown to the extent of molecular beams with inconspiculous fluctuation in intensity to be supplied from the second molecular beam source cell 4 to the first molecular beam source 2. This material M is supplied at the temperature not transmitting molecular beams B e.g. around 700° C while the other material M1 is supplied at the temperature sufficient for discharging molecular beams B1 e.g. around 1,100°C by opening shutters 3 and 5. When the quantity of material M is restored to the quantity at the starting time of growing process, the shutters 3 and 5 are closed to restore the temperature of materials M and M1 to the temperatures in growing process for starting the growing process again.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

## 19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-165318

@Int\_Cl.4
H 01 L 21/203

識別記号

**庁内整理番号** 

@公開 昭和62年(1987)7月21日

H 01 L 21/203 21/26 7739-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 分子線結晶成長装置

**釣特 顧 昭61-6262** 

29出 朗 昭61(1986)1月17日

60発 明 者 山 本 達 60出 額 人 工 菜 技 術 院 長

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

#### M 24 8

# 発明の名称 分子維約品成長装置

## 2. 特許論求の機関

1) 成長用基板(3) を保持する基板ホールダ(6) と、分子線の取料を収容し接基板ホールダ(5) に向けた第一の閉口部を有する第一の分子線罩セル(2) と同じ取料を収容し改第一の閉口部を有する第二の分子線罩はル(4) とを領え、設第一の分子線第二の分子線罩セル(4) とを領え、設第一の分子線第一の間目がから分子線を接基板ホールダ(6) に向けて預射して設算をした取料をヒータで加熱して開射して設備を設置させ、秩序二の分子線を表した。以(4) は、収容した原料をヒータで加熱して設備を加入る分子線を表して、投資の関口等に向けて注意により、表した原料をヒータで加熱して設備をした。

2) 上記第二の間口部は、筒状をなしその筒状

の先頃部分までヒータで加島されるようになって いることを特徴とする特許語求の範囲第1項記載 の分子練給品点長装置。

#### 3. 発明の許額な数別

(羅要)

分子線線セル内の原料から放出させた分子線を 用いて結晶を成長させる分子線結晶成長装置にお いて、

数分子線罩セルに取料を分子線の影憩で補給する第二の分子線罩セルを設けることにより、

結晶を減長させる分子線の強度を長期に減り安 定化さることを可能にしたものである。

#### (産業上の利用分野)

本発明は、分子被結晶減長装置に張り、特に、 分子線の強度を安定化させる線点に関す。

分子線結晶本基(MBB)装置は、基板上に形成される水基膜に対して例えば10人程度の腰厚制御が可能であり、振も多層標本の膜成長を連続し

て行うことが出来ると言う際立った特徴を有して いる。

このため、近年、半導体素子の夢線に使用される化合物半導体や拠品平導体の結晶成長に食用されるようになってきたが、多数の結晶膜成長に対する膜厚制物や成長膜組成の安定化のため、結晶を成長させる分子線の強度の長期に被る安定性維持が緩まれる。

#### (従来の技術)

第3回は健来のMBB装置の要部構成を示す側 断可関、第4回はその装置における分子維御セル 部の側断両回、である。

第3 関において、1 は成長時に超高真宝にする 成長室、2 は複数個あり成長腰を構成する異なっ た元素の原料M(第4 図図示)を入れ加熱して原 料Mから放出する分子線Bを基板ホールグ6 に保 持された成長用基板Sに繋射させる分子線測セル、 3 は分子線Bが基板Sを照射するのを期別するシャックである。 また第4関において、2は上紀分子独議セル、 2mはセル2の関口部、2hはセル2を加熱するヒータ、2cは熟路籤のための液体密楽シュラウド、3 は上記シャッタ、である。

セル2に入れられヒータ25で加熱された駅料Mから放出される分子線Bは、蒸板Sに向けられた 関口部2mを通り、シャッタ3の解放時に基板Sを 限制して結晶機を成長させる。

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記機政の装置は、分子線Bの放出によりセル 8 内の原料Mが歴史減少し、これに伴い、原料M の残量に依存する分子線Bの強度が変化する。

そしてこの分子線Bの強度は、結晶膜の減長に 供給する元素の量を支配する。

このため、化合物半導体や混品半導体例えばガリウム砒素(Galla)やアルミニウムガリウム砒素 (AlGalla)などの結晶酸を成長させた場合、点長処理数が増加すると分子値Bの強度の変化が目立ち、成長膜の膜厚や組成比を制御するのが困難になる

3

#### 問題がある。

また、成長宝 1 を経済真空にした後の初期の間は、分子稼働セル 2 に吸着したガスや駅料Mに合まれる不純物が放出されて、良質の結品関が成長出来ない。このため、成長に先立ちセル 2 を高温にして原料Mの10~36 %を飛ばし、原料Mの高純度化をはかる。然も無高真空中における原料Mの補給が出来ないため、本装置は、成長に使用出来る原料Mが少ないものとなる。

## (問題点を解決するための手段)

第1回は本発明によるMBB製置実施例の製御 構成を示す側断質医である。

上記問題点は、第1回に示される如く、基板Sを保持する基板ホールダ6と、分子線の原料を収容し基板ホールダ6に向けた第一の岡口部を有する第一の分子線道セル2と、第一の分子線道セル2と同じ原料を収容し第一の間口部とは互いに創めに向かい合う第二の同口部を有する第二の分子線道セル4とを備え、第一の分子線域セル2は、

収容した原料をヒータで加熱し第一の間口部から 分子線を基版ホールダ6に向けて照射して基板S 上に結晶を成長させ、第二の分子線線セル4は、 収容した原料をヒータで加熱し第二の閉口部から 分子線を第一の間口部に向けて注入して第一の分 子線線セル2内の原料を補給する本発明のMBB 装置によって解決される。

#### (作用)

問題となる分子独Bの強度が依存する原料の残 量は、第一の分子被避セル2における残量である。 使って第二の分子被避セル4から原料を第一の 分子被避セル2に補給することによって、第一の 分子被難セル2に補給することによって、第一の 分子被難セル2における原料の残量の変化を少な くし、上記分子線Bの強度の変化を低減させるこ とが出来る。

また上記補給は、分子線の形態で行うので成長 室1の包寄真空を解除することなしに可能であり、 第二の分子線器セル4内の原料が無くなるまで強 度変化を低端させた分子線Bを得ることが出来る。

ì

かくして本装置を使用することにより、以品室 1の経済真空を解除することなしに、所望した腰 厚や組成比を有する多数の良質な結晶膜を成品させることが可能になる。

#### (実施例)

以下、第1関およびその実施例における分子線 線セル部を示した第2関の側断面関を用い、実施 例について説明する。

第1図および第2図は従来装置を示した第3図 および第4回に対応する図である。

第1回に示すMBB装置は、第8回図示使来装置の分子機関セル2を第一の分子機関セルとなし、その待らに第二の分子機関セル4およびシャック5などを付加したものである。第二の分子機関セル4は、第一の分子機関セル2に原料を補給するだけの目的を持つもので、結品膜の成長は、使来装置と同様に第一の分子機関セル2からの分子機

迎って従来装置と異なる処は、第2回に示す分

7

結品膜の成長は、従来と河機に類料 M を1000で程度の所定の温度に加熱し、シャック 3 を聞いて行う。 言うまでもなく先に減べた原料 M の高純度 化は済ましておく。そしてこの際は、原料N1の加熱を 100で程度にしておき、シャック 5 を閉じておく。従って第二の分子線線セル4の存在は結晶 200 は長に何体影響を与えない。

駅料Mの減少が過大にならず分子線Bの強度表 化が目立たない程度に適宜数量の収益を行った後、 第二の分子線罩セル4か6第一の分子線置セル2 への駅料補給(駅料IIの一部を駅料Mの拠へ移送 する)を行う。

この原料補給は、原料Mを分子線Bが発生しない程度の程度例えば約 700でにすると共に原料M1を分子線B1の放出に十分な温度例えば約1100で程度にし、シャック 3 と 5 の両方を開いて行う。この際、翌口部40 6 先輪部分まで加熱されているため、分子線B1が関口部4aに液体状になって付着することはない。また、原料B1に合まれる不純物は主としてセル2 外に放散するので、原料Mが終不

子植御セル部である。

第2 図において、第一の分子稼弾セル2、閉口 第2a、ヒータ2b、液体窒素シュラウド2c、シャッ タ3、は健康のままでである。そして、4 は第二・ の分子独弾セル、4aはセル4の閉口部、4bはセル 4 を加熱するヒータ、4cはセル4に対する热騰破 のための液体度素シュラウド、5 はセル4に対す るシャッタ、NIはセル4内の原料(セル2内の原料 料と同じもの)、NIは原料用か6の分子核、で ある。

分子独81の遺跡となる部口部4mは、関口部2mに 終めに対向し分子線81が関口部2mに指向性を持っ て当たるように循状をなしている。

ヒータ4bは、セル4における原料H1収容部のみならず間口部4oをもその先端部分まで加熱するように配置されている。

シャッタ 5 は、分子線81が照口部2mに進むのを 期間する。

以下、ガリウム(Ga)を原料Mおよび81とした場合を何にとり操作について数明する。

٤

鈍物で汚染されることは殆ど無い。

そして、原料Mの量が放長額給時の量に戻った ところでシャッタ 5 と 8 を閉じ、原料MとNIとの 温度を上記収益時の温度に戻して、将び収益を関 始する。

このテイクルは、原料町が無くなるまで触続することが出来、その間は分子練Bの強度の変化を 使来より低減させた範囲に維持することが出来る。

なお、第二の分子練剤セルもによる上記原料補 胎は、可動部分がシャッタ3と5のみであること から、トラブルの少ない特徴を有する。

また、第二の分子論書もル4の意置は、消費登の多い原料Mを入れる第一の分子機関セル2に対応させるのみであっても、所張した秩序や組成比を有する多数の良数な結晶膜の成長するのに十分な効果が振られる。

### (発明の効果)

以上設別したように本発明の構成によれば、分子値弾セル内の原料から放出させた分子値を用い

て結晶を頑長させるMBB装置において、結晶を 成長させる分子権の強度を長期に減り安定化させ ることが出来て、所望した関厚や組成比を育する 多数の良質な結晶膜の成長を可能にさせる効果が ある。

#### 4. 関面の簡単な世界

第1関は本発明実施例の要都構成を示す側断面 間。

第2回はその実施例における分子被線セル部の 関斯国因、

第3回は従来のMIB B 装置の要得環境を示す側 ・ 断面網

第4回はその装置における分子譲載セル部の倒 裏面図、

である.

図において、

1 世成長窟、

2.は第一の分子協議せル、

4 は第二の分子線罩セル、

2aは関ロ部(第一の関ロ部)、

4aは関ロ部(第二の閉口部)、

2b、4bはヒータ、

2c、4cは液体変素シュラウド、

3、5はシャック、

Bは基板ホールグ、

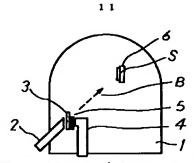
B、BIは分子線、

M、NI は原料、

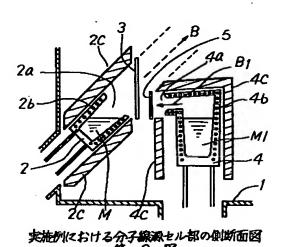
S世成長用基板、

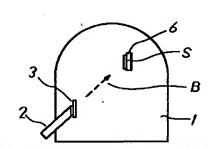
である.

特許出願人 工業技術院長 等々力 逄



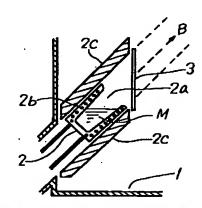
本発明実施例の要部構成を示す側断面図 第 1 図





1 2

従来のMBE装置の契約購成を示す側断面図 第 3 図



従来装置における分子線派セル部の側断面図 第 4 図